

INFORME

PRUEBAS DE FÍSICAS Y LÓGICAS DE TARJETAS SIN CONTACTO [SEPTIEMBRE 2023]



REALIZACIÓN ENSAYOS:

DOMINGO MARTÍNEZ NÚÑEZ

REALIZACIÓN INFORME:

DOMINGO MARTÍNEZ NÚÑEZ

REVISADO POR METRO MADRID:

CARLOS BARROSO NIETO

SOLICITADO POR MADRID DIGITAL:

MARÍA DEL AMOR LEÓN FARIÑA

ÍNDICE

1. MATERIAL RECIBIDO Y ENSAYADO	6
2. MÉTODO DE ENSAYO PRUEBAS LÓGICAS.....	8
2.1. Criterios De Aceptación Pruebas Lógicas	8
2.2. Equipos Utilizados Pruebas Lógicas	8
2.3. Procedimientos De Ensayo Pruebas Lógicas	9
2.4. Protocolo De Pruebas Lógicas	9
2.5. Pruebas Lógicas Realizadas	11
2.5.1. Configuración del chip	11
2.5.2. Pre-personalización	12
3. MÉTODO DE ENSAYO PRUEBAS FÍSICAS.....	13
3.1. Criterios De Aceptación Pruebas Físicas	13
3.2. Equipos Utilizados Pruebas Físicas	13
3.3. Procedimientos De Ensayo Pruebas Físicas.....	13
3.3.1. Fricción	13
3.3.2. Rugosidad	14
3.3.3. Brillo.....	14
3.3.4. Apilamiento	14
3.4. Protocolo De Pruebas Físicas	15
3.5. Pruebas Físicas Realizadas	15
3.5.1. Fricción	15

3.5.2.	Rugosidad	16
3.5.3.	Brillo.....	17
3.5.4.	Apilamiento	18
4.	CONCLUSIONES.....	19
 ANEXO 1: REQUISTOS ESPECIFICADOS POR EL SUMINISTRADOR DEL EXPENDEDOR ASahi		
	SEIKO	20

INFORME DE ENSAYO

Petición de ensayo:	15 de septiembre de 2023.
Referencia de la petición:	MADRID DIGITAL.
En representación suya:	María del Amor León Fariña.
Elaborado por:	Domingo Martínez Núñez (25/septiembre/2023)
Revisado por Metro de Madrid:	Carlos Barroso Nieto (25/septiembre/2023)

Ensayo de conformidad según las especificaciones:

- Aplicación de Pre_personalización V2-ea02ebed-BIT-DOC-CON-TEK.doc.
- Conexión al servidor de intercambio de datos del CRTM-bac5d007-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc.
- Especificación de requerimientos para la prepersonalización de tarjetas TMI 2-fddc7840-BIT-DOC-CON-TEK.doc.
- Estructura de Datos-3500c9db-BIT-DOC-CON-TEK.doc.
- Firma Digital de la Informacion-c56a4d21-BIT-DOC-CON-CTM-APD.doc.
- Formato de datos de prepersonalización de tarjetas-59454de2-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc.
- Inspecciones Muestreo de Aceptación Tarjetas Ver.-9bd739d7-BIT-DOC-CON-CTM-AIT20.doc.
- Instrucciones_HSM_Prepersonalización-0b014635-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc.
- Intercambio de datos de prepersonalización de tarjetas-6c9e28fe-BIT-DOC-CON-CTM-AIT.doc
- Especificación de requerimientos para la adquisición de tarjetas TMI 2-e98a1ab7-BIT-DOC-CON-CTM-AIT20.doc.

Ensayo de conformidad según las normas:

- ASTM D1894-95.
- ISO 3274: 1996.
- ASTM D2457-90.

ASUNTO SOLICITADO

Pruebas de Prepersonalización de Tarjetas de Transporte Público de tipo TTP Personal, Multi - anónimas y Multi - Turísticas de la Comunidad de Madrid suministradas por las empresas IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U. y CALMELL S.A.:

- Revisión y conformidad de pruebas lógicas de Tarjetas de Transporte Público suministradas.
- Revisión y conformidad de pruebas físicas de Tarjetas de Transporte Público suministradas.
- Ensayo de medición de los coeficientes de fricción estática y dinámica.
- Ensayo de medición de rugosidad.
- Ensayo de medición de brillo.
- Ensayo de apilamiento de tarjetas.
- Ensayo de expendición de tarjetas.

OBJETIVO DE PRUEBAS

El objetivo de pruebas es garantizar que la operación de pre-personalización se ha realizado correctamente. Dicha capacidad se considera demostrada cuando por lo menos una de las muestras entregadas funciona según los requisitos técnicos, aun haciendo y registrando en este documento las pruebas a todas las tarjetas.

Pruebas físicas de cumplimiento de requisitos especificados por el suministrador del dispensador automático de tarjetas sin contacto (ASAHI-SEIKO LTD.), que están instalados en las máquinas de venta de títulos de METRO DE MADRID.

1. MATERIAL RECIBIDO Y ENSAYADO

- Fecha de recepción del material y realización del ensayo:
 - ✓ Fecha de recepción: 15/09/2023.
 - ✓ Fecha de inicio de los ensayos: 15/09/2023.
 - ✓ Fecha de finalización de los ensayos: 22/09/2023.

- LOTE 1 y LOTE 3
 - **Muestra N. 1º:**
 - 10 tarjetas de transporte público.
 - Fabricadas con PVC reciclado.
 - Presentadas por la empresa IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.
 - Rango DEM-1 a DEM-10.
 - **Muestra N. 2º:**
 - 10 tarjetas de transporte público.
 - Fabricadas con PVC no reciclado.
 - Presentadas por la empresa CALMELL S.A.
 - Rango CEP1 a CEP10.
 - **Muestra N. 3º:**
 - 10 tarjetas de transporte público.
 - Fabricadas con PVC reciclado.
 - Presentadas por la empresa IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.
 - Rango DEP1 a DEP10.
 - **Muestra N. 4º:**
 - 10 tarjetas de transporte público.
 - Fabricadas con PVC no reciclado.
 - Presentadas por la empresa CALMELL S.A.
 - Rango CEM-1 a CEM-10.

- LOTE 2
 - **Muestra N. 5º:**
 - 10 tarjetas de transporte público.

-
- Fabricadas con PVC no reciclado.
 - Presentadas por la empresa CALMELL S.A.
 - Rango CET-1 a CET-10.

2. MÉTODO DE ENSAYO PRUEBAS LÓGICAS

2.1. Criterios De Aceptación Pruebas Lógicas

Las pruebas lógicas, son determinantes, para verificar que las tarjetas están fabricadas conforme a la lógica que se ha establecido en el sistema BIT y que utilizan los distintos aplicativos que interactúan con las tarjetas (personalizadores, redes de venta, validadores, canceladoras, terminales de inspección, etc.).

En estas pruebas, se comprueba que la estructura de ficheros, la longitud, la asignación de claves a nivel de chip, el acceso de escritura y de lectura a los distintos ficheros elementales y que los valores asignados a cada byte son acordes a las especificaciones. Por otro lado, se cotejan características a nivel de chip, como que la antigüedad, la activación o no de la tarjeta, etc. todos estos parámetros y configuraciones deben estar fijados como se ha descrito en los documentos de especificaciones del sistema BIT con respecto a cada tipología de tarjeta.

Los parámetros, a nivel de chip, de estructura de ficheros y de asignación de claves, son comunes a todos los lotes, sin embargo, cambia la asignación de valores a los bytes que conforman los distintos ficheros elementales de la tarjeta y las transacciones que se generan.

Este documento presenta los resultados obtenidos en los ensayos, quedando a criterio del peticionario establecer los requisitos necesarios para la validación del material objeto de ensayo en estas pruebas.

2.2. Equipos Utilizados Pruebas Lógicas

- Ordenador portátil con aplicaciones software:
 - ✓ SATTP (Servicio de Acceso a la TTP – v.3.2.0) para realizar las pruebas de lectura/escritura sobre las TSCs.
 - ✓ Aplicación software TMI2Editor Ver. 1.7.2 para realizar las pruebas de lectura/escritura sobre las TSCs.
- Smartphone SAMSUNG Galaxy A52s 5G (SM-A528B/DS) con interface NFC con la aplicación software:
 - ✓ Aplicación software TagInfo Ver. 4.27.0 para realizar las pruebas de lectura sobre las TSCs.
- Hardware Lectores SC:
 - ✓ Affix Electronics TR201 Ver 1.1.

2.3. Procedimientos De Ensayo Pruebas Lógicas

1. Se reciben:
 - 1.1. Las tarjetas a probar ya prepersonalizadas.
 - 1.2. Los ficheros de configuración generados por el emisor de las tarjetas.
2. Se compraba en todas las tarjetas entregadas por lote y se realizan las **pruebas de prepersonalización** (aplicación, ficheros, datos, claves, configuración etc.) para comprobar que se ha fabricado según especificaciones. Se comprueba la coherencia de los datos en la tarjeta con respecto a la información de los ficheros de configuración correspondientes. Para este tipo de pruebas se emplean tarjetas con claves reales. Si la tarjeta elegida da un resultado insatisfactorio, se elige una nueva (con el fin de conseguir una tarjeta fabricada según especificaciones). Como consecuencia el resultado insatisfactorio se produce después de probar una a una las muestras entregadas (del lote).

2.4. Protocolo De Pruebas Lógicas

Se presenta la lista de pruebas sobre la configuración de chip y sobre la aplicación de prepersonalización:

Tabla 2 Lista de pruebas de prepersonalización	
No.	Descripción
1	Tipo de chip empleado en la fabricación [DESFire EV1].
2	Memoria total del chip [≥ 4 KBytes].
3	Memoria disponible [2016 Bytes].
4	Fabricante del chip [NXP = 0x04].
5	Versión del software del chip [≥ 1.4].
6	Versión del hardware del chip [≥ 1.0].
7	Semana y año de fabricación del chip [≥ 01 y ≥ 2021].
8	Configuración de la clave maestra del chip [0x0B01].
9	Configuración de la clave maestra de la aplicación [0x0B06].
10	Identificador de aplicación [0x010000].
11	Número de ficheros de aplicación [12].

12	Identificador y tipo de cada fichero [FE _{dt1/2/3} , FE _{ha1/2/3} , FE _{rt} , FE _{ap} , FE _{vl} , FE _{cs} , FE _{dg} , FE _{dp}]. Tipo de cada fichero [Standard, Normal], y configuración de claves de acceso para lectura, escritura, lectura-escritura, y cambio de configuración [Read, Write, Read/Write, Change]. Contenido de los ficheros.
13	No. de Lote: [XXX-XXXXXXX]
14	Fabricante, Prepersonalizador, Personalizador, Emisor: [0x01]
15	Aplicación: 0x000001
16	Versión de Aplicación: 0x0100
17	Tipo de tarjeta: 0x01 (PERSONAL) 0x04 (MULTI). (según corresponda)
18	Versión de claves: 0x01
19	No. de tarjeta: TRUE 0xFFFFFFFF (fijo para todas las tarjetas)
20	Personalización Ligera: TRUE
21	Periodo de validez: 10 años, 0 meses, 0 días
22	Perfiles: Normal (0x01), Anónimo (0x09), Turístico (0x0B). (según corresponda)
23	Colectivos: Normal (0x00)
24	Validez FE _{vl} : 0x0F
25	Validez FE _{cs} : 0x0F
26	Validez FE _{ap} : 0x0F (aplicación activada) o 0x0E (aplicación desactivada) (según corresponda al tipo de tarjeta)
27	Registros de operación. Se revisan los registros generados durante la prepersonalización de cada una de las tarjetas.

2.5. Pruebas Lógicas Realizadas

2.5.1. Configuración del chip

Con esta prueba de **Configuración del chip** se verifica que las tarjetas contienen los datos y la configuración adecuados, ficheros con backup o standard, conjunto de claves de lectura/escritura y clave maestra correspondientes a cada fichero y que los registros generados durante la operación en nivel de longitud son correctos.

La tabla 2 y párrafos siguientes detallan los datos obtenidos correspondientes a las pruebas de Configuración del chip con respecto a la tabla 1.

Tabla 2 pruebas de configuración del chip			
MUESTRA	ACTOR	RANGO Y TIPO	PRUEBAS
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM-1 MULTI ANÓNIMA	NO CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP-1 TTP PERSONAL	CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP-1 TTP PERSONAL	NO CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM-1 MULTI ANÓNIMA	CONFORME
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET-1 MULTI TURÍSTICA	CONFORME

Como se puede apreciar en la tabla 2 las muestras No. 2, No. 4, No. 5, son conforme las pruebas de aceptación.

En cambio, las siguientes muestras no pasan las pruebas realizadas:

- La muestra No. 1 no pasa la prueba No. 7 (Tabla 1) tiene fecha menor a las exigida.
- La muestra No. 3 no pasa la prueba No. 7 (Tabla 1) tiene fecha menor a las exigida, no pasa la prueba No. 10 (Tabla 1) al seleccionar de aplicación.

2.5.2. Pre-personalización

Con esta prueba de **Pre-personalización** se verifica que las tarjetas contienen los datos y la configuración adecuados y que los registros generados durante la operación en nivel de longitud son correctos.

La tabla 3 y párrafos siguientes detallan los datos obtenidos correspondientes a las pruebas de prepersonalización con respecto a la tabla 1.

Tabla 3 pruebas de prepersonalización			
MUESTRA	ACTOR	RANGO Y TIPO	PRUEBAS
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM-1 MULTI ANÓNIMA	CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP-1 TTP PERSONAL	CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP -1 TTP PERSONAL	CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM-1 MULTI ANÓNIMA	CONFORME
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET-1 MULTI TURÍSTICA	CONFORME

Como se puede apreciar en la tabla 3 las muestras No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, conforme las pruebas de aceptación.

MÉTODO DE ENSAYO PRUEBAS FÍSICAS

2.6. Criterios De Aceptación Pruebas Físicas

Las pruebas físicas, son determinantes, para verificar que las tarjetas están fabricadas conforme a las necesidades que se ha establecido en el sistema BIT y que utilizan las distintas máquinas de venta que interactúan con las tarjetas.

En estas pruebas, se comprueba que la fricción, el apilamiento, la rugosidad y el brillo sean acordes con los valores prefijados para el buen funcionamiento de los expendedores y sean acordes a las especificaciones.

Este documento presenta los resultados obtenidos en los ensayos, quedando a criterio del peticionario establecer los requisitos necesarios para la validación del material objeto de ensayo en estas pruebas.

2.7. Equipos Utilizados Pruebas Físicas

- Equipo empleado para el ensayo de fricción y apilamiento:
 - ✓ Fabricante: METROTEK, Modelo: MTE-3.

- Equipo empleado para el ensayo de rugosidad:
 - ✓ Fabricante: TIME, Modelo: TR-200.

- Equipo empleado para el ensayo de brillo:
 - ✓ Fabricante: RHOPPOINT, Modelo: NOVO-GLOSS.

2.8. Procedimientos De Ensayo Pruebas Físicas

2.8.1. Fricción

El método empleado para la realización de este ensayo es el que se especifica en la norma ASTM D1894-95, donde una tarjeta se arrastra sobre otra fijada en una superficie estable y no inclinada. A la primera tarjeta se le aplica una fuerza que aumenta paulatinamente, para que empiece a moverse. Para realizar el ensayo se emplea un patín de 200gr que se desplaza con 150 mm/min. Se miden los coeficientes de fricción estática y dinámica.

2.8.2. Rugosidad

El método empleado para la realización de este ensayo es el que se especifica en la norma ISO 3274:1996, donde un eje con punta de diamante (palpador) se arrastra sobre la superficie de la tarjeta a lo largo de 4mm y se miden los cambios de nivel.

2.8.3. Brillo

El método empleado para la realización de este ensayo es el que se especifica en la norma ASTM D2457-90. En este caso, se mide la cantidad de la luz reflejada por la tarjeta. Dicho parámetro depende de la forma y del color de la superficie de la propia tarjeta. Cabe destacar que en este caso se han realizado 10 ensayos alternando cara y dorso de la tarjeta.

2.8.4. Apilamiento

El método empleado para la realización de este ensayo es en ejecución idéntico con el de la medición de los coeficientes de fricción (especificado en el punto1), con la salvedad de que el patín no tiene el peso de 200gr que especifica la norma ASTM D1894-95, sino diferentes pesos (400, 700, 1.200 y 2.200 gr) que emulan diferentes cantidades de tarjetas apiladas en el dispensador automático.

2.9. Protocolo De Pruebas Físicas

Usando cada uno de los procedimientos descritos en la sección anterior, se obtiene la media aritmética de las 10 tarjetas de cada muestra, para cada uno de los ensayos de fricción, rugosidad, brillo y apilamiento.

2.10. Pruebas Físicas Realizadas

2.10.1. Fricción

Tabla X Resultados de fricción					
No.	ACTOR	RANGO	LOTE	CFE (* ¹)	CFD (* ²)
				Requisito: < 0,33	Requisito: < 0,33
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM1-DEM10	1 y 3	0,216	0,190
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP1-CEP10	1 y 3	-(*) ³	-(*) ³
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP1-DEP10	1 y 3	-(*) ³	-(*) ³
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM1-CEM10	1 y 3	0,140	0,061
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET1-CET10	2	-(*) ³	-(*) ³

*¹. Coeficiente de fricción estática

*². Coeficiente de fricción dinámica

*³. No se valora, puesto que no se expenderán en maquina auto-venta

2.10.2. Rugosidad

Tabla X Resultados de rugosidad				
No.	ACTOR	RANGO	LOTE	Ra (μm)
				Requisito: ≈ 0,63
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM1-DEM10	1 y 3	0,033
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP1-CEP10	1 y 3	-(*) ³
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP1-DEP10	1 y 3	-(*) ³
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM1-CEM10	1 y 3	0,032
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET1-CET10	2	-(*) ³

*¹. Coeficiente de fricción estática

*². Coeficiente de fricción dinámica

*³. No se valora, puesto que no se expenderán en maquina auto-venta

Rugosidad fuera de rango. No se recomienda usar en el dispensador de tarjetas de ASAHI-SEIKO.

2.10.3. Brillo

Tabla X Resultados de brillo					
No.	ACTOR	RANGO	LOTE	Ángulo (20°)	Ángulo (60°)
				Requisito: ≈ 1,9	Requisito: ≈ 11,5
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM1-DEM10	1 y 3	74,380	86,860
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP1-CEP10	1 y 3	-(*) ¹	-(*) ¹
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP1-DEP10	1 y 3	-(*) ¹	-(*) ¹
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM1-CEM10	1 y 3	79,990	92,100
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET1-CET10	2	-(*) ³	-(*) ³

*¹. Coeficiente de fricción estática

*². Coeficiente de fricción dinámica

*³. No se valora, puesto que no se expenderán en maquina auto-venta

Brillo fuera de rango. No se recomienda usar en el dispensador de tarjetas de ASAHI-SEIKO.

2.10.4. Apilamiento

Tabla X Resultados de apilamiento					
No.	ACTOR	RANGO	LOTE	CFE (*1)	CFD (*2)
				Requisito: < 0,60	-
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM1-DEM10	1 y 3	0,249	0,193
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP1-CEP10	1 y 3	-(*)3	-(*)3
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP1-DEP10	1 y 3	-(*)3	-(*)3
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM1-CEM10	1 y 3	0,210	0,131
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET1-CET10	2	-(*)3	-(*)3

*1. *Coeficiente de fricción estática*

*2. *Coeficiente de fricción dinámica*

*3. *No se valora, puesto que no se expenderán en maquina auto-venta*

Cabe destacar que las condiciones ambientales de los ensayos han sido realizadas en salas donde se cumple con los valores dados en la norma para la realización de las pruebas: 23º C ± 3º C.

Los requisitos indicados fueron especificados por el fabricante del dispensador automático de tarjetas ASAHI-SEIKO (ANEXO 1), dispensadores que actualmente se encuentra instalado en las máquinas de venta de METRO de MADRID.

3. CONCLUSIONES

Se resume en la siguiente tabla los resultados de pruebas realizadas a las tarjetas de transporte, según el protocolo tanto de configuración y tratamiento de la aplicación de prepersonalización como el de las pruebas físicas.

Resultado de pruebas:

Tabla 5 Resumen Conclusiones					
MUESTRA	ACTOR	RANGO Y TIPO	LÓGICAS	FÍSICAS	GLOBAL
LOTE 1 y 3 Muestra No. 1	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEM-1 MULTI ANÓNIMA	NO CONFORME	NO CONFORME	NO CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 2	CALMELL S.A.	CEP-1 TTP PERSONAL	CONFORME	NO APLICA *1	CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 3	IDEMIA TECHNOLOGIES IBERICA S.A.U.	DEP -1 TTP PERSONAL	NO CONFORME	NO APLICA *1	NO CONFORME
LOTE 1 y 3 Muestra No. 4	CALMELL S.A.	CEM-1 MULTI ANÓNIMA	CONFORME	NO CONFORME	NO CONFORME
LOTE 2 Muestra No. 5	CALMELL S.A.	CET-1 MULTI TURÍSTICA	CONFORME	NO APLICA *2	CONFORME

*1. No aplica por no expendirse en máquinas auto-venta

*2. Al tener título cargado no se expender en máquinas auto-venta

Queda a criterio del peticionario establecer los requisitos necesarios para la validación del material objeto de ensayo en estas pruebas.

ANEXO 1: REQUISITOS ESPECIFICADOS POR EL SUMINISTRADOR DEL EXPENDEDOR ASAHI SEIKO

AsahiSeiko (EUROPE) LTD.

Title :	SCD-2500 Recommended Card Properties and Storage		
Number :	06B01717		
Issue :	Original		
Author :	M. Willis		
Title :	Engineering Manager		
Signatures :		Date:	
Approved :			
Title :			
Signature :		Date:	

© Copyright Asahi Seiko (Europe) Ltd.

This document is given in confidence and may not be used for any purpose other than that for which it is supplied nor shall any part of it be reproduced or copied without the prior written consent of Asahi Seiko (Europe) Ltd.

Unless Asahi Seiko (Europe) Ltd. has accepted a contractual obligation in respect of the permitted use of the information and data contained herein such information and data is provided without responsibility and Asahi Seiko (Europe) Ltd. disclaim all liability arising from its use.

SCD-2500 Recommended Card Properties and Storage 21/01/2011

DISTRIBUTION LIST

Name	Title	Company
Mr. Miyaji	Head of R&D	ASC Engineering
M. Willis	R&D Manager	ASE Engineering

Filed to: SCD-2500 Project File (PR-ASE-0015)

REASONS FOR REVISION

Issue	Revision Details	Date	Initials
-	Original Issue	21/01/11	MW

1 INTRODUCTION

The Asahi Seiko SCD-2500 product is suitable for use with many types of different Contact and Contact-less IC Cards. This document is primarily for the use of Asahi Seiko's customers to aid in the specification/definition of the IC card's physical properties considered suitable by Asahi Seiko for use with the SCD-2500 Card Dispenser. This document is concerned with the finished card only - any printing requirements should be considered and accommodated within these specifications. But printing using UV cured inks and varnishes should be avoided.

2 Material and Construction

2.1 Core

Card body to be unplasticised PVC/ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).

2.2 Laminate

Outer Layer to be polyvinylchloride (PVC).

2.3 Die-Cutting

Ensure cards are free of edge burrs and static charge build-up is minimised.

3 Physical Characteristics

3.1 Size, shape and thickness

Cards to conform with the following standards:-

- i) ISO/IEC 7810 type 'ID-1'
- ii) ISO/IEC 7813
- iii) ISO/IEC 7816-1
- iv) ISO/IEC 10373-1

3.2 Coefficient of friction

3.2.1 Card to Card

Static = 0.33 or less.
Dynamic = 0.33 or less.

3.2.2 Card to Steel (180 grit finish)

Static = 0.19 or less.
Dynamic = 0.19 or less.

All values determined at 23°C, 50 % RH using a method based upon ASTM D1894-95 with an RDM flat bed instrument and a 200g sled @ 150mm/minute.

3.3 'Blocking' Coefficient

3.3.1 Card to Card

Static = 0.60 or less.

All values determined at 23 °C, 50 % RH using a similar method based upon ASTM D1894-95 with an RDM flat bed instrument and a variable weight sled (.12 kg-1.75 kg) @ 150mm/minute.

This coefficient value is used to indicate the 'adhesive' property of cards, as supplied by the manufacturer, due to the various production techniques.

3.4 Surface Roughness/Finish

3.4.1 Ultra Silk

Ra = 0.45 micron.

N.B. This finish is commercially referenced as 'US' by Cardel UK Ltd.

3.4.2 Matt

Ra = 0.63 micron.

N.B. This finish is commercially referenced as 'UM' by Cardel UK Ltd.

All values determined using a profilometry method based upon ISO 3274:1996 with a loaded diamond probe over a 4mm test length along the length of the card. (0.8mm cut off value).

The SCD-2500 is not recommended for use with 'Gloss or 'High Gloss' cards.

3.5 Embossing

3.5.1 The SCD-2500 is not suitable for dispensing embossed cards.

3.6 Surface Gloss

3.6.1 Ultra Silk

Gloss 20° = 2.2, Gloss 60° = 14.5

3.6.2 Matt

Gloss 20° = 1.9, Gloss 60° = 11.5

All values measured using a sheen gloss meter in accordance with ASTM D2457-90 at 20° and 60° viewing angle.

4 Recommended Packaging

- 4.1 Cards should be allowed to cool before packing.
- 4.2 Cards should be packed 'on edge' upright or vertical i.e. not stacked flat or face-to-face.
- 4.3 The cards can be cellophane wrapped, but not completely sealed, and then stored within a card board box.
- 4.4 Ensure static charge build up is minimised.

5 Recommended Storage

- 5.1 Typical recommended storage conditions: 0 to +30 °C (approx. 30%-65% RH non-condensing).
- 5.2 High temperature/humidity and long periods of storage if stacked face-to-face can increase the 'blocking' effect when the cards are dispensed. These conditions should be avoided to ensure reliable performance.
- 5.3 Before use cards should be removed from their packaging and allowed to 'acclimatise' for a reasonable period within the environment for which they are intended to be used.
- 5.4 Exposing cards to rapid and/or extreme changes in temperature and/or humidity should be avoided as this may lead to the formation of condensation on the surface of the cards which could affect reliable dispensing performance.

REALIZACIÓN ENSAYOS:	
REALIZACIÓN INFORME:	
REVISADO POR METRO MADRID:	
ACEPTADO POR MADRID DIGITAL:	

Los resultados se refieren, exclusivamente, a las tarjetas entregadas al CDC, tal y como se informa en el apartado de material recibido y ensayado, en las condiciones indicadas en la/s norma/s citada/s en este documento.